



深圳市宇阳科技发展有限公司  
EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD

**C0201X5R474K6R3NTJ**  
**片式超微型多层陶瓷电容器系列**  
**产品规格书**

地址：深圳市南山区高新技术产业园北区科技北二路齐民道 3 号宇阳大厦  
ADD: EYANG Building, 3 Qimin Street, No.2 North Technology Road, North Area,  
High-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, P.R.C  
Postcode:518057  
TEL: 86-0755-86252188 FAX: 86-0755-86278303

**Mark:** 产品规格书仅供参考，最终电容选型请联系我司销售工程师或者技术服务工程师进行询问。

### 1. 范围:

此规格书适用于下面列出的所有系列的片式多层陶瓷电容器（英文缩写 MLCC）:

介质特性组别: C0G、X7R、X5R、X5S、Y5V;

产品尺寸规格: 01005、0201;

标称电容量范围: 0.3pF~4.7μF

### 2. 产品的命名规则:

**C 0201 X5R 103 K 250 N T A**

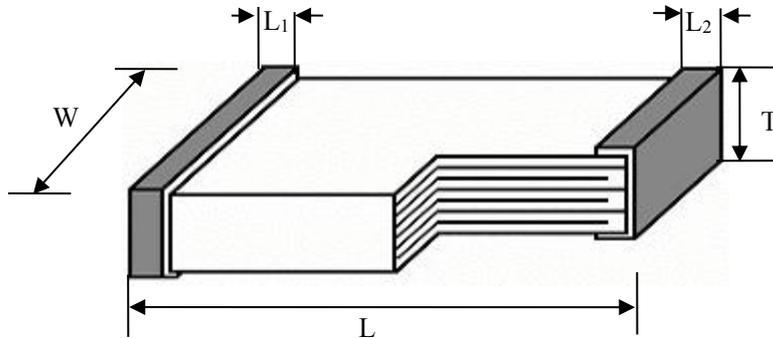
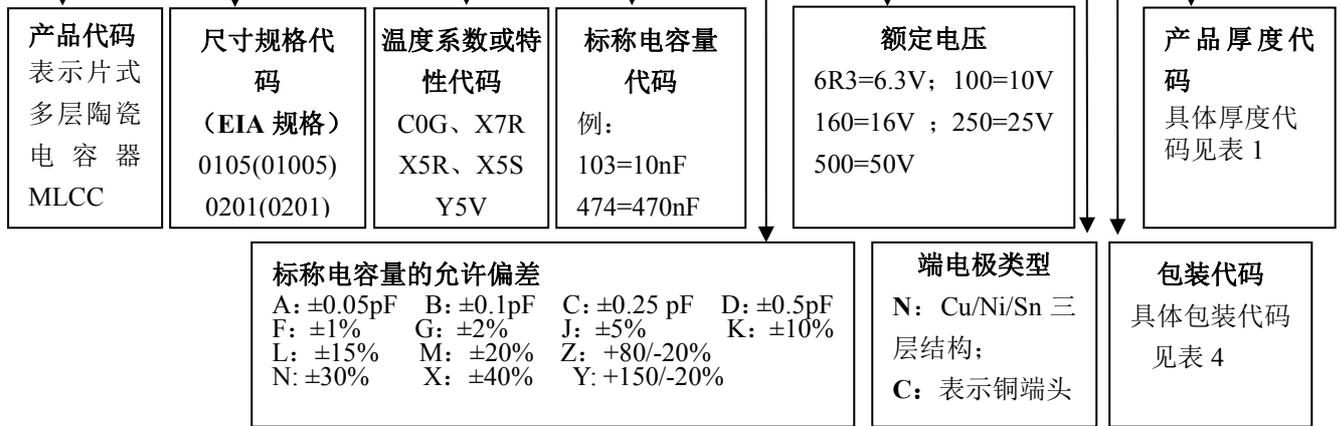


图 1 产品外形示意图

表 1 MLCC 的尺寸规格 (单位: mm)

尺寸规格 (EIA)	长度 (L)	宽度 (W)	端头宽度 (L1、L2)	厚度 (T)	厚度代码
01005	0.40±0.02	0.20±0.02	0.07~0.13	0.20±0.02	Z
0201	0.60±0.03	0.30±0.03	0.1~0.2	0.30±0.03	A
	0.60 <sup>+0.05</sup> <sub>-0.03</sub>	0.30 <sup>+0.05</sup> <sub>-0.03</sub>	0.1~0.2	0.3 <sup>+0.05</sup> <sub>-0.03</sub>	J
	0.60 <sup>+0.1</sup> <sub>-0.03</sub>	0.30 <sup>+0.1</sup> <sub>-0.03</sub>	0.1~0.2	0.3 <sup>+0.1</sup> <sub>-0.03</sub>	X

表 2 产品的介质特性组别

介质特性组别	工作温度范围	温度系数或温度特性
NP0	-55℃~+125℃	C0G: 0±30ppm/℃
		C0H: 0±60ppm/℃
X7R	-55℃~+125℃	±15%
X5R	-55℃~+85℃	±15%
X5S	-55℃~+85℃	±22%
Y5V	-30℃~+85℃	+22%~-82%

表 3 容量范围与厚度代码对照表

尺寸规格	额定电压 /U <sub>R</sub>	标称电容量范围					厚度代码
		C0G	X7R	X5R	X5S	Y5V	
01005	25V	0.5pF~100pF	—	—	—	—	Z
	16V	0.5pF~100pF	100pF~1.0nF	—	—	—	Z
	10V	0.5pF~100pF	100pF~1.0nF	1.2nF~5.6nF	—	—	Z
	6.3V	0.5pF~100pF	100pF~1.0nF	6.8nF~10nF	—	—	Z
	4V	—	—	12nF~100nF	—	—	Z
0201	50V	0.3pF~220 pF	100pF~1.8nF	100pF~1.8nF	—	100pF~1.5nF	A
		0.3pF~220pF	100pF~3.3nF	100pF~100nF	—	1.0nF~100nF	A
	25V	—	—	100nF	—	100nF	J
		—	1.0nF~10nF	3.3nF~150nF	—	3.3nF~100nF	A
		—	—	180nF~220nF	—	220nF~220nF	J
	16V	—	—	470nF~1.0μF	—	470nF~1.0μF	X
		—	—	3.3nF~120nF	100nF	3.3nF~100nF	A
	10V	—	—	150nF~330nF	220nF	220nF~330nF	J
		—	—	390nF~2.2μF	470nF~1.0μF	470nF~1.0μF	X
		—	—	15nF~220nF	100nF	100nF	A
	6.3V	—	—	150nF~680nF	220nF~470nF	220nF~680nF	J
		—	—	680nF~4.7μF	680nF~1.0μF/2.2μF/4.7μF	680nF~4.7μF	X
		—	—	470nF~680nF	—	470nF~680nF	J
	4V	—	—	680nF~4.7μF	—	680nF~4.7μF	X

注：1) X7R、X5R、X5S 组别采用 E12 系列，Y5V 组别采用 E6 系列，C0G 组别采用 E24 系列，10pF 以下规格允许使用整数标称值，如：1.0、2.0、3.0pF 等。

2) 对于同尺寸、材质、容量的产品，额定电压可以由高往低覆盖。

**包装类型：**带式包装（标准载带圆盘包装），单盘最小包装数见表 4。

表 4 包装类型

产品尺寸规格	01005		0201		
	T	P	H	T	J
产品包装代码	T	P	H	T	J
圆盘尺寸	7"	7"	7"	7"	13"
载带种类	纸带	塑带	纸带	纸带	纸带
包装数(Kpcs)	20	40	10	15	50

**第一次包装：**每多盘物料装入包装盒。

**第二次包装：**将第一次包装好的包装盒装入纸质包装箱，箱内剩余空隙部位用轻质辅材填满。以上包装形式亦可根据用户需要包装。

### 3. 技术规格和试验方法:

#### 3.1 外观:

3.1.1 要求:瓷体和端电极无明显伤痕。

3.1.2 试验方法:在 10 倍显微镜下目测。

#### 3.2 尺寸规格:

3.2.1 要求:产品的外形和尺寸应符合图 1 及表 1 的要求。

3.2.2 试验方法: 使用精度不低于 0.01 mm 的量具测量。

#### 3.3 工作环境:

C0G/C0H(NP0)、X7R	温度: -55℃~+125℃; 相对湿度: ≤95% (25℃)	大气压: 86KPa~106KPa
X5R、X5S	温度: -55℃~+85℃; 相对湿度: ≤95% (25℃)	大气压: 86KPa~106KPa
Y5V	温度: -30℃~+85℃; 相对湿度: ≤95% (25℃)	大气压: 86KPa~106KPa

#### 3.4 产品的电性能指标和试验条件:

表 5 电性能指标和试验条件

条款	项目	指标	试验条件
1	电容量 (C)	符合标称电容量及其允许偏差范围	温度: 18~28℃; 相对湿度: ≤RH 80%; 测试频率: <b>C0G:</b> C≤1000pF, f=1MHz±10%; <b>X7R、X5R、X5S、Y5V:</b> C≤100pF, f=1MHz±10%; C>100pF, f=1KHz±10% 测试电压: 1.0±0.2Vrms
2	损耗角正切值 (tgδ)	<b>C0G/C0H(NP0):</b> C≥30pF, tgδ≤10×10 <sup>-4</sup> ; C<30pF, tgδ≤1.0×(90/C+7)×10 <sup>-4</sup>	
		<b>X7R:</b> U <sub>R</sub> =50V tgδ≤500×10 <sup>-4</sup> ; U <sub>R</sub> =25V tgδ≤500×10 <sup>-4</sup> U <sub>R</sub> =16V tgδ≤500×10 <sup>-4</sup> ; U <sub>R</sub> =10V tgδ≤500×10 <sup>-4</sup>	
		<b>X5R、X5S、Y5V:</b> U <sub>R</sub> =50V tgδ≤1000×10 <sup>-4</sup> U <sub>R</sub> =25V tgδ≤1250×10 <sup>-4</sup> U <sub>R</sub> =16V tgδ≤1250×10 <sup>-4</sup> U <sub>R</sub> ≤10V tgδ≤1500×10 <sup>-4</sup>	
3	绝缘电阻 (R <sub>i</sub> )	<b>C0G/C0H(NP0):</b> R <sub>i</sub> ≥10000MΩ <b>X7R、X5R、X5S、Y5V:</b> R <sub>i</sub> ≥4000MΩ (C≤25nF) R <sub>i</sub> ×C≥100s (C>25nF)	温度: 18~28℃; 相对湿度: ≤RH 80%; 施加额定电压 60±5 秒
4	耐电压 (WV)	无击穿或飞弧	<b>C0G/C0H(NP0):</b> 3×U <sub>R</sub> <b>X7R、X5R、X5S、Y5V:</b> 2.5×U <sub>R</sub> t=1 分钟 充、放电电流不超过 50mA

注: 2 类陶瓷电容器 (X7R、X5R、X5S、Y5V) 电容量测试说明

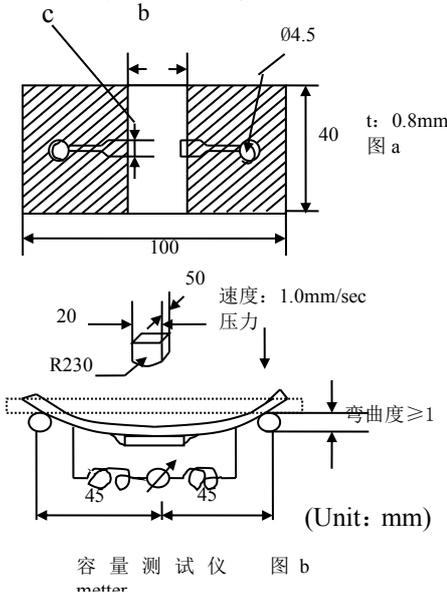
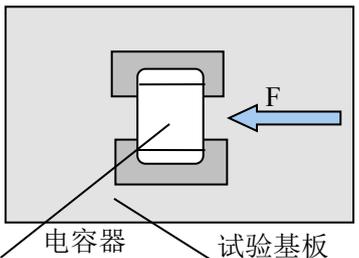
当测试电容器的初始电容量低于其允许偏差值时, 需对测试样品进行 150℃±10℃ 热处理 60±5 分钟, 然后在室温条件下放置 24±2 小时, 即去老化后再测试其电容量。

## 3.5 产品的技术要求和试验方法:

表 6 中“试验方法”，未做具体说明时，为依据 GB/T 21041/21042 IDT IEC60384-21/22 进行。

表 6 产品的技术要求和试验方法

条款	项目	技术要求	试验方法																																	
1	电容量温度系数或温度特性	<b>NP0(C0G):</b> $\alpha_c \leq \pm 30 \text{ppm}/^\circ\text{C}$ (125 $^\circ\text{C}$ ); $-72 \leq \alpha_c \leq +30 \text{ppm}/^\circ\text{C}$ (-55 $^\circ\text{C}$ ); <b>NP0(C0H):</b> $\alpha_c \leq \pm 60 \text{ppm}/^\circ\text{C}$ (125 $^\circ\text{C}$ ); $-72 \leq \alpha_c \leq +30 \text{ppm}/^\circ\text{C}$ (-55 $^\circ\text{C}$ ); (10pF 以下不测该项, 由介质材料特性保证。)	预先干燥: 16 ~ 24 小时 C0G/C0H(NP0), 在 25 $^\circ\text{C}$ 、-55 $^\circ\text{C}$ 、125 $^\circ\text{C}$ 下测量电容量, 符合相应的温度系数 $\alpha_c$ ; 或 150 $^\circ\text{C}$ 、1 小时专门预处理后放置 24 小时 (X7R、X5R、X5S、Y5V), 分别在 $\theta_1$ 、 25 $^\circ\text{C}$ 、 $\theta_2$ 下测量电容量, 符合相应的电容量变化特性。 <b>X5R、X5S:</b> $\theta_1 = -55^\circ\text{C}$ , $\theta_2 = 85^\circ\text{C}$ <b>X7R:</b> $\theta_1 = -55^\circ\text{C}$ , $\theta_2 = 125^\circ\text{C}$ <b>Y5V:</b> $\theta_1 = -30^\circ\text{C}$ , $\theta_2 = 85^\circ\text{C}$ <b>测试电压:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>封装</th> <th>介质特性</th> <th>容量范围</th> <th>测试电压</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">01005</td> <td rowspan="2">C0G/X7R</td> <td>所有容量段</td> <td>1.0±0.2Vrms</td> </tr> <tr> <td><math>C &gt; 22\text{nF}</math></td> <td>0.2±0.03Vrms</td> </tr> <tr> <td>X5R</td> <td><math>22\text{nF} \geq C \geq 4.7\text{nF}</math></td> <td>0.5±0.1Vrms</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><math>C &lt; 4.7\text{nF}</math></td> <td>1.0±0.2Vrms</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">0201</td> <td rowspan="2">C0G</td> <td>所有容量段</td> <td>1.0±0.2Vrms</td> </tr> <tr> <td><math>C &lt; 10\text{nF}</math></td> <td>1.0±0.2Vrms</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">X7R</td> <td>10nF</td> <td>0.5±0.1Vrms</td> </tr> <tr> <td><math>100\text{pF} &lt; C \leq 10\mu\text{F}</math> 且 <math>U_r \leq 6.3\text{V}</math></td> <td>0.5±0.1Vrms</td> </tr> <tr> <td><math>100\text{pF} &lt; C \leq 10\mu\text{F}</math> 且 <math>U_r &gt; 6.3\text{V}</math></td> <td>1.0±0.2Vrms</td> </tr> <tr> <td>X5S/Y5V</td> <td>所有容量段</td> <td>1.0±0.2Vrms</td> </tr> </tbody> </table>	封装	介质特性	容量范围	测试电压	01005	C0G/X7R	所有容量段	1.0±0.2Vrms	$C > 22\text{nF}$	0.2±0.03Vrms	X5R	$22\text{nF} \geq C \geq 4.7\text{nF}$	0.5±0.1Vrms			$C < 4.7\text{nF}$	1.0±0.2Vrms	0201	C0G	所有容量段	1.0±0.2Vrms	$C < 10\text{nF}$	1.0±0.2Vrms	X7R	10nF	0.5±0.1Vrms	$100\text{pF} < C \leq 10\mu\text{F}$ 且 $U_r \leq 6.3\text{V}$	0.5±0.1Vrms	$100\text{pF} < C \leq 10\mu\text{F}$ 且 $U_r > 6.3\text{V}$	1.0±0.2Vrms	X5S/Y5V	所有容量段	1.0±0.2Vrms
		封装		介质特性	容量范围	测试电压																														
		01005		C0G/X7R	所有容量段	1.0±0.2Vrms																														
$C > 22\text{nF}$	0.2±0.03Vrms																																			
X5R	$22\text{nF} \geq C \geq 4.7\text{nF}$		0.5±0.1Vrms																																	
		$C < 4.7\text{nF}$	1.0±0.2Vrms																																	
0201	C0G	所有容量段	1.0±0.2Vrms																																	
		$C < 10\text{nF}$	1.0±0.2Vrms																																	
	X7R	10nF	0.5±0.1Vrms																																	
		$100\text{pF} < C \leq 10\mu\text{F}$ 且 $U_r \leq 6.3\text{V}$	0.5±0.1Vrms																																	
		$100\text{pF} < C \leq 10\mu\text{F}$ 且 $U_r > 6.3\text{V}$	1.0±0.2Vrms																																	
X5S/Y5V	所有容量段	1.0±0.2Vrms																																		
<b>X7R、X5R:</b> $\Delta C/C \leq \pm 15\%$	<b>Y5V:</b> $-82\% \leq \Delta C/C \leq +22\%$																																			
<b>X5S:</b> $\Delta C/C \leq \pm 22\%$																																				
2	耐焊接热	外观: 无可见损伤, 端面镀层的熔蚀 (浸析) 应不超过有关棱边长度的 25%	150 $^\circ\text{C}$ 、1 小时专门预处理 (X7R、X5R、X5S、Y5V) 后放置 24±1 小时; 将测试电容在 110~140 $^\circ\text{C}$ 预热 30~60 秒, 浸入 260±5 $^\circ\text{C}$ 的锡槽中 10±1 秒, 浸入深度 10mm; 然后在室温放置 6~24 小时 [C0G/C0H(NP0)] 或 24±2 小时 (X7R、X5R、X5S、Y5V) 后进行外观检查与电性能测试。																																	
		容量变化: <b>C0G/C0H(NP0):</b> $\Delta C/C \leq \pm 2.5\%$ 或 $\pm 0.25\text{pF}$ , 取较大者; <b>X7R、X5R、X5S、Y5V:</b> $\Delta C/C \leq \pm 15\%$ 。																																		
		tg $\delta$ 和 Ri: 满足表 5 初始指标。																																		
3	可焊性	上锡良好, 端头润湿率大于 75%。	将测试电容浸入含松香的乙醇溶液 3-5 秒, 在 80~140 $^\circ\text{C}$ 预热 30~60 秒, 浸入 235±5 $^\circ\text{C}$ 的熔融锡液 2.0±0.2 秒, 浸入深度 10mm。																																	

<p>4</p>	<p>端电极的结合强度</p>	<p>外观:无可见损伤</p> <hr/> <p>容量变化:  <b>C0G/C0H(NP0):</b>  <math>\Delta C/C \leq \pm 5\%</math> 或 <math>\pm 0.5pF</math>,取较大者;  <b>X7R、X5R、X5S、Y5V:</b><math>\Delta C/C \leq \pm 12.5\%</math>;</p>	<p>样品安装在试验基板上(图 a),如图 b 施加垂直方向的力,以 1mm/sec 的速度弯曲 1mm,停留 <math>5 \pm 1</math> 秒,并测量电容量。</p>  <p>容量测试仪 图 b</p>															
<p>5</p>	<p>附着力</p>	<p>外观: 无可见损伤。</p>	<p>将产品焊在试验板上,施加推力 F, <math>10 \pm 1</math> 秒。</p>  <p>电容器 试验基板</p> <p>01005 F=1N 0201 F=2N</p>															
<p>6</p>	<p>振动</p>	<p>外观: 无可见损伤。</p> <p>容量变化:  <b>C0G/C0H(NP0):</b>  <math>\Delta C/C \leq \pm 2.5\%</math> 或 <math>\pm 0.25pF</math>, 取较大者;  <b>X7R、X5R、X5S、Y5V:</b><math>\Delta C/C \leq \pm 12.5\%</math>;  <b>tgδ和 Ri:</b> 满足表 5 初始指标。</p>	<p>根据 IEC 68-2-6 试验 Fc。          样品安装在试验基板上, 振幅 1.5mm, 频率范围 10~55Hz, 简谐振动均匀变化, 扫频周期 1 分钟, 三个方向各持续 2 小时, 总计 6 小时。</p>															
<p>7</p>	<p>温度快速变化</p>	<p>外观: 无可见损伤。</p> <p>容量变化:  <b>C0G/C0H(NP0):</b>  <math>\Delta C/C \leq \pm 2.5\%</math> 或 <math>\pm 0.25pF</math>, 取较大者;  <b>X7R、X5R、X5S、Y5V:</b><math>\Delta C/C \leq \pm 15\%</math></p> <p><b>tgδ和 Ri:</b>满足表 5 初始指标。</p>	<p>150℃、1 小时专门预处理 (X7R、X5R、X5S、Y5V) 后放置 24 小时;          将电容器固定在夹具上,          电容器按照 1~4 的顺序共循环 10 次,</p> <table border="1" data-bbox="965 1646 1412 1825"> <thead> <tr> <th>步骤</th> <th>温度(℃)</th> <th>时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><math>\theta_A</math></td> <td>30 min</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>25</td> <td>2~5 min.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><math>\theta_B</math></td> <td>30 min</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>25</td> <td>2~5 min.</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>C0G/C0H(NP0)、X7R:</b>  <math>\theta_A = -55^\circ C</math>, <math>\theta_B = 125^\circ C</math>;  <b>X5R、X5S:</b> <math>\theta_A = -55^\circ C</math>, <math>\theta_B = 85^\circ C</math>;  <b>Y5V:</b> <math>\theta_A = -30^\circ C</math>, <math>\theta_B = 85^\circ C</math>;          然后在室温放置 6~24 小时 [C0G/C0H(NP0)]或 <math>24 \pm 2</math> 小时(X7R、X5R、X5S、Y5V) 后进行外观检查与电性能测试。</p>	步骤	温度(℃)	时间	1	$\theta_A$	30 min	2	25	2~5 min.	3	$\theta_B$	30 min	4	25	2~5 min.
步骤	温度(℃)	时间																
1	$\theta_A$	30 min																
2	25	2~5 min.																
3	$\theta_B$	30 min																
4	25	2~5 min.																

8	稳态湿热	外观: 无可见损伤。	150℃、1 小时专门预处理 (X7R、X5R、X5S、Y5V) 后放置 24 小时; 测试温度:60℃±2℃; 相对湿度: RH 90~95%; 测试时间:500 小时; 然后在室温放置 6~24 小时 [C0G/C0H(NP0)]或 24±2 小时 (X7R、X5R、X5S、Y5V) 后进行外观检查与电性能测试。
		容量变化: C0G/C0H(NP0): $\Delta C/C \leq \pm 5\%$ 或 $\pm 0.5\text{pF}$ , 取较大者; X7R、X5R、X5S、Y5V: $\Delta C/C \leq \pm 12.5\%$	
		损耗角正切 (tgδ): C0G/C0H(NP0): $\text{tg}\delta \leq 20 \times 10^{-4} (C \geq 30\text{pF})$ 或 $\text{tg}\delta \leq 2 \times (90/C+7) \times 10^{-4} (C < 30\text{pF})$ ; X7R: $\text{tg}\delta \leq 700 \times 10^{-4}$ ; X5R、X5S、Y5V: $\text{tg}\delta \leq 1200 \times 10^{-4}$	
		绝缘电阻 (Ri): C0G/C0H(NP0): $R_i \geq 2500\text{M}\Omega$ 或 $R_i \times C \geq 50\text{s}$ , 取较小者; X7R、X5R、X5S、Y5V: $R_i \geq 1000\text{M}\Omega$ 或 $R_i \times C \geq 50\text{s} (U_R \geq 25\text{V})$ , 取较小者; $R_i \geq 1000\text{M}\Omega$ 或 $R_i \times C \geq 10\text{s} (U_R \leq 16\text{V})$ , 取较小者。	
9	潮湿负荷	外观: 无可见损伤。	X5R、X5S、X7R、Y5V 产品按 60℃、额定电压 1 小时进行前处理, 然后在室温放置 24±2 小时后进行外观检查与电性能测试。 测试温度: 60±2℃; 相对湿度: RH 90~95%; 测试电压: 1.0×U <sub>R</sub> ; 测试时间: 500 小时; 充、放电电流不超过 50mA; 然后在室温放置 6~24 小时 [C0G/C0H(NP0)]或 24±2 小时 (X7R、X5R、X5S、Y5V) 后进行外观检查与电性能测试。
		容量变化: C0G/C0H(NP0): $\Delta C/C \leq \pm 7.5\%$ 或 $\pm 0.75\text{pF}$ , 取较大者; X7R: $\Delta C/C \leq \pm 12.5\%$ ; X5R、X5S、Y5V: $\Delta C/C \leq \pm 15\%$	
		损耗角正切 (tgδ): C0G/C0H(NP0): $\text{tg}\delta \leq 50 \times 10^{-4} (C \geq 30\text{pF})$ 或 $\text{tg}\delta \leq 5 \times (90/C+7) \times 10^{-4} (C < 30\text{pF})$ ; X7R: $\text{tg}\delta \leq 700 \times 10^{-4}$ ; X5R、X5S、Y5V: $\text{tg}\delta \leq 1200 \times 10^{-4}$	
		绝缘电阻 (Ri): $R_i \geq 500\text{M}\Omega$ 或 $R_i \times C \geq 25\text{s}$ , 取较小者	
10	耐久性	外观: 无可见损伤	150℃、1 小时专门预处理 (X7R、X5R、X5S、Y5V) 后放置 24 小时; 测试温度: 125℃ (C0G/C0H(NP0)、X7R) 或 85℃ (X5R、X5S、Y5V) 测试时间: 1000 小时 测试电压: 1.5×U <sub>R</sub> 其中以下规格按 1.0×U <sub>R</sub> 0201 Cp≥1.0μF U <sub>R</sub> ≥4.0V 然后在室温放置 6~24 小时 [C0G/C0H(NP0)]或 24±2 小时 (X7R、X5R、X5S、Y5V) 后进行外观检查与电性能测试。
		容量变化: C0G/C0H(NP0): $\Delta C/C \leq \pm 3\%$ 或 $\pm 0.3\text{pF}$ , 取较大者; X7R、X5R、X5S、Y5V: $\Delta C/C \leq \pm 15\%$	
		损耗角正切 (tgδ): C0G/C0H(NP0): $\text{tg}\delta \leq 20 \times 10^{-4} (C \geq 30\text{pF})$ 或 $\text{tg}\delta \leq 2 \times (90/C+7) \times 10^{-4} (C < 30\text{pF})$ ; X7R: $\text{tg}\delta \leq 700 \times 10^{-4}$ ; X5R、X5S、Y5V: $\text{tg}\delta \leq 1200 \times 10^{-4}$	
		绝缘电阻 (Ri): C0G/C0H(NP0): $R_i \geq 1000\text{M}\Omega$ 或 $R_i \times C \geq 50\text{s}$ , 取较小者; X7R、X5R、X5S、Y5V: $R_i \geq 1000\text{M}\Omega$ 或 $R_i \times C \geq 50\text{s} (U_R \geq 25\text{V})$ , 取较小者; $R_i \geq 1000\text{M}\Omega$ 或 $R_i \times C \geq 10\text{s} (U_R \leq 16\text{V})$ , 取较小者。	

## 4. 包装、运输、贮存:

### 4.1 包装:

#### 4.1.1 包装类型:

带式包装（标准载带圆盘包装），单盘最小包装数见表 4。

#### 4.1.2 载带尺寸:

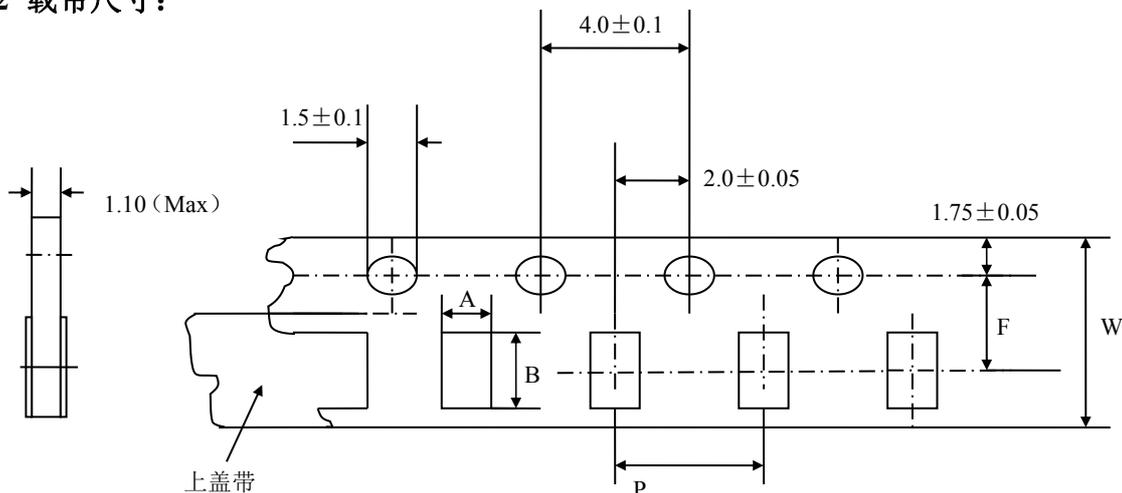


图 2 载带

表 7 载带尺寸

标记	产品尺寸代码	
	01005	0201
	尺寸 (单位: mm)	
A (方孔宽度)	0.24±0.03	0.37±0.03
B (方孔长度)	0.45±0.03	0.67±0.03
F (定位孔和方孔的中心距离)	3.50±0.05	3.50±0.05
P (方孔间距)	2.00±0.10	2.00±0.10
W (载带宽度)	8.00±0.20	8.00±0.20

#### 4.1.3 圆盘尺寸:

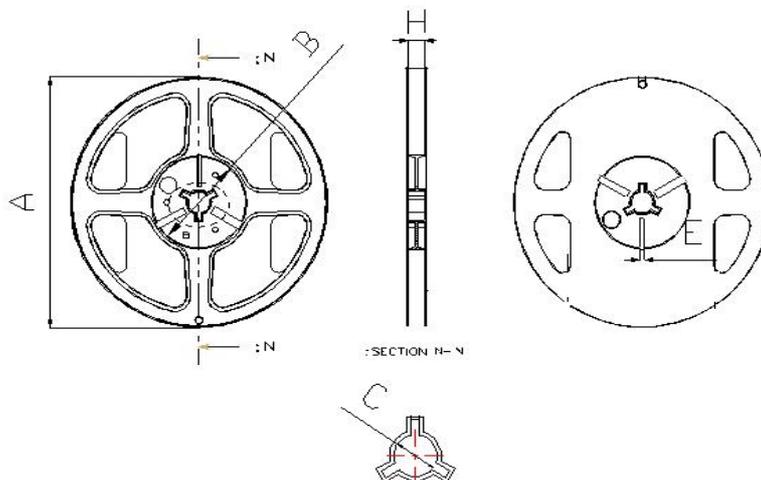
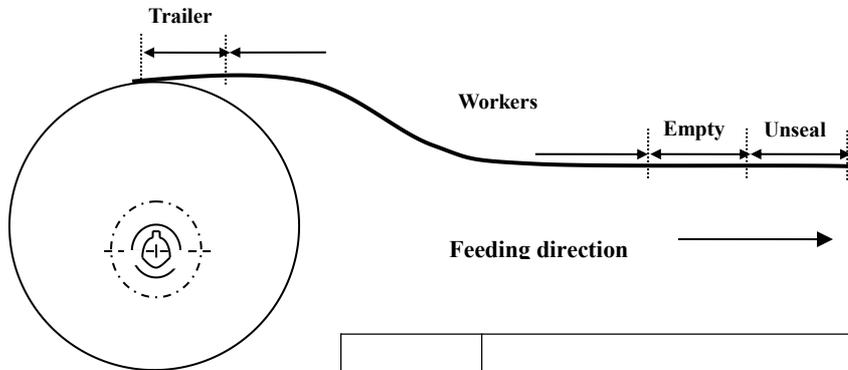


图 3 圆盘

表 8 圆盘尺寸

圆盘尺寸	A/mm	B/mm	C/mm	E/mm	H/mm
7"	Φ178±2.0	Φ60±2.0	Φ13±1.0	4±1.0	9.5±1.0
13"	Φ330±2.0	Φ100±2.0	Φ13±1.0	3±1.0	10±1.0

4.1.4 载带规格:



包装	预留空格的最短长度		
载带	Trailer (空带插入部分)	Empty (空带)	Unseal (不密封带)
	60 mm	200mm	160 mm

4.1.5 载带性能:

4.1.5.1 载带和上盖带的强度:

a. 载带

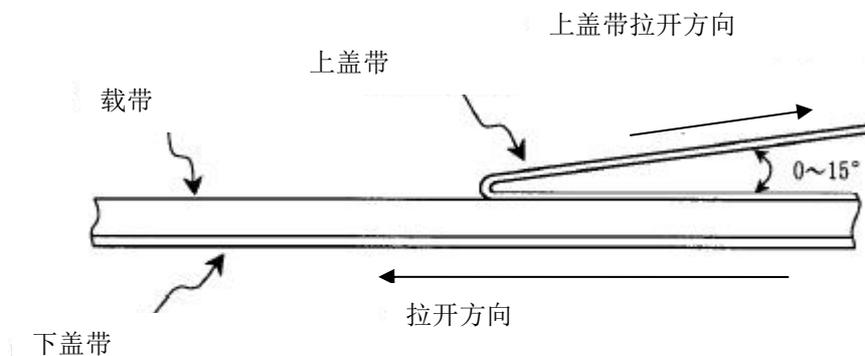
载带在伸直状态下应该能经受 1.02kg 的压力。

b. 上盖带

上盖带应该能经受 1.02kg 的压力。

4.1.5.2 上盖带剥离强度:

除非有特殊规定, 上盖带以 300mm/min 的速度, 0~15° 的角度 (如下图) 剥离载带时, 剥离强度应该在 10.2~71.4 gf 之间。



## 4.2 运输:

包装的产品适应现代交通工具运输，但产品在运输过程中要防止雨淋和酸碱腐蚀，不得重力抛掷和猛力挤压。

## 4.3 贮存:

**贮存周期:** C0G/C0H(NP0)、X7R、X5R 及 X5S 等材料类产品贮存周期为 12 个月，超过 12 个月需重新提交检验。

**贮存条件:** 温度: 小于 35℃

相对湿度: 小于 RH70%

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>EYANG\(宇阳科技\)](#)